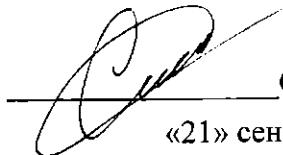


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. А.В. Николаева
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИНХ СО РАН)**

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ИНХ СО РАН,
д.х.н., проф.


С.В. Коренев
«21» сентября 2023 г.

**ПРОГРАММА КУРСА
«Инструментальные методы исследования веществ»**

**Для аспирантов, проходящих обучение по научным специальностям 1.4 -
Химические науки**

Цель курса.

Целью спецкурса «Инструментальные методы исследования веществ» является:

1. Обучение аспирантов ИНХ СО РАН основным физическим принципам современных методов определения фазового, вещественного и химического состава, структуры, морфологии веществ и функциональных материалов;
2. Знакомство с современным оборудованием Центра коллективного пользования (ЦКП) ИНХ СО РАН и получение практических навыков работы на приборах для физико-химических исследований. Предполагается самостоятельный выбор аспирантом оборудования для обучения.

Задачи курса:

1. Получение информации об аналитических возможностях современных методов количественного химического анализа и физико-химического исследования веществ и материалов.
2. Ознакомление с оборудованием используемого в ЦКП ИНХ СО РАН для исследования фазового, вещественного и химического состава, структуры неорганических веществ и материалов.
3. Освоение приемов пробоподготовки и обработки данных, полученных с помощью выполнения, аналитического оборудования в ЦКП ИНХ (по выбору аспиранта).

Требования к уровню усвоения

По окончании спецкурса аспирант должен:

1. Иметь представление о современных методах химического и физико-химического анализа.

2. Знать принцип действия, устройство и аналитические возможности приборов для количественного химического анализа и физико-химического исследования веществ и материалов ЦКП ИНХ СО РАН (по выбору).

3. Выполнять пробоотбор и пробоподготовку образцов для выполнения исследования веществ и материалов на аналитическом оборудовании ЦКП ИНХ (по выбору).

4. Уметь готовить образцы для определения их состава, структуры и физико-химических свойств и грамотно интерпретировать полученные результаты.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Обучение аспирантов построено на базе лекций и практических занятий.

Освоение дисциплины разделено на 13 разделов. Для каждого метода и соответствующего аналитического оборудования предусматривается 2 академических часа теории (история и принцип метода, современное оборудование и его применение для решения актуальных исследовательских задач) и практические занятия в объеме 2 академических часов (изучение устройства приборов ЦКП ИНХ, пробоотбор и подготовка проб к исследованию, выполнение анализа и обработки данных) для 3 групп из 3-4 аспирантов (по выбору).

Система контроля знаний

Текущий контроль: после прохождения каждого раздела, аспиранты выполняют короткий тест (не более 5 вопросов) с целью закрепления полученных знаний о принципах работы, устройстве приборов для анализа, приемах пробоподготовки, методах получения и обработке данных.

Итоговый контроль: экзамен, представляющий собой теоретическую часть по изученным методам элементного, рентгеноструктурного, рентгенофазового анализа и физико-химических методов исследования веществ и материалов и вопросы по устройству конкретных приборов, имеющихся в ЦКП ИНХ их назначению и практическому использованию для решения исследовательских задач.

Содержание курса.

Новизна курса. В основу курса заложена информация о современных методах и приборах для выполнения элементного, рентгеноструктурного, рентгенофазового анализа и физико-химических методов исследования веществ и функциональных материалов.

Лекционный курс дополняется практическими занятиями по ознакомлению с устройством современных приборов ЦКП ИНХ, освоением способов пробоотбора и подготовка образцов к исследованию, проведению химического, структурного и физико-химического анализа и обработки полученных данных. Содержание курса постоянно обновляется включением новых методов и аналитического ЦКП ИНХ.

Тематический план курса (распределение часов на 2024 г)

№ п/п	Наименование блоков	Количество часов	
		Лекции	Практические занятия на приборах ЦКП
1	Атомно-эмиссионный спектральный анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
2	Атомно-абсорбционный спектральный анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
3	Рентгенофлуоресцентный анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
4	Масс-спектрометрический анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
5	Электронная микроскопия и микроанализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
6	CHN-анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
7	Рентгенофазовый анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
8	Рентгеноструктурный анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
9	КР и ИК-спектроскопия	2	2 группы по 2 ч (4 ч) 2 группы по 2 ч (4 ч)
10	Термогравиметрический анализ	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
11	ЯМР-спектрометрия	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
12	ЭПР - спектрометрия	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
13	Фотолюминесцентная спектроскопия	2	2 группы по 2 ч (4 ч)
Итого по курсу		26 ч	26 групп по 2 ч (52 ч)

Содержание разделов

1. Атомно-эмиссионный спектральный анализ (д.т.н. А.И. Сапрыкин – 2 ч.)

1.1. Состояние электронов в атомах и образование атомных спектров. История атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС) для химического анализа. Схема приборов для АЭС анализа.

1.2. Типы спектральных приборов (призменные и дифракционные спектрометры). Спектральный диапазон. Дисперсия. Разрешающая способность.

1.3. Источники возбуждения спектров в атомно-эмиссионном анализе (дуговой и искровой разряды, плазмотроны). Основные характеристики источников возбуждения спектров. Выбор источника возбуждения и подготовка образцов для АЭС анализа. Практическое применение.

1.4. Регистрация спектров. Основные типы приемников излучения и их характеристики.

1.5. Пробоподготовка, способ введения пробы в источник возбуждения. Образцы сравнения. Качественный, полуколичественный и количественный спектральный анализ.

2. Атомно-абсорбционный спектральный анализ (д.т.н. А.И. Сапрыкин – 2 ч.)

2.1. Принцип атомно-абсорбционного анализа (AAC) и история его развития. Закон поглощения излучения атомами вещества (Бугера-Ламберта-Бера).

2.2. Источники характеристического излучения. Основные узлы атомно-абсорбционного спектрометра.

2.3. Пламенная и электротермическая атомизация. Процессы, происходящие в атомизаторах, типы и механизмы матричных влияний. Способы подавления и устранения влияний в атомно-абсорбционном анализе.

2.4. Выбор оптимальных условий анализа. Факторы, влияющие на пределы обнаружения элементов в атомно-абсорбционном анализе.

2.5. Пробоподготовка, способы введения проб в AAC. Образцы сравнения. Качественный, полуколичественный и количественный спектральный анализ.

2.6. Аналитических возможности (чувствительность, пределы обнаружения и сходимость результатов) AAC методов анализа и области его применения.

3. Рентгенофлуоресцентный анализ (д.т.н. А.И. Сапрыкин – 2 ч.)

3.1. История открытия X-лучей и развития рентгеновских методов исследования химического состава и структуры веществ.

3.2. Рентгеновские спектры, способы их возбуждения и регистрации. Пропускание, поглощение рентгеновского излучения, флюоресценция. Интенсивность рентгеновской флуоресценции. Зависимость интенсивности флуоресценции от химического состава образца (Закон Мозли).

3.3. Аппаратура методов рентгеновской спектрометрии. Источники первичного излучения. Рентгеновская оптическая система. Кристаллы-анализаторы. Детекторы рентгеновского излучения.

3.4. Виды рентгеновской спектрометрии: рентгенофлуоресцентный, рентгено-эмиссионный и рентгено-абсорбционный анализ. Рентгено-электронный микроанализ.

3.5. Пробоподготовка в рентгеноспектральных методах.

3.6 Сравнение аналитических характеристик методов рентгеновской спектроскопии и область их применения.

4. Масс-спектрометрический анализ (д.т.н. А.И. Сапрыкин – 2 ч.)

4.1. Основы масс-спектрометрии (МС) для элементного анализа неорганических веществ и этапы развития метода. Единицы измерения атомных масс, изотопы химических элементов Периодической системы и их распространенность. Дефект массы.

4.2. Типы масс-анализаторов (секторные, квадрупольные, времязролетные) и их основные характеристики (разрешение, эффективность пропускания, динамический диапазон). Виды детекторов в МС (фотографические и электрометрические) и особенности детектирования и обработки сигналов в МС.

4.3. Источники ионов в МС: электронный удар, искровой и дуговой разряды, тлеющий разряд, лазерная и индуктивно-связанная плазма.

4.4. Качественный, количественный и изотопный масс-спектрометрический анализ неорганических веществ

4.6. Аналитические характеристики масс-спектрометрических методов анализа и области их применения.

10. Электронная микроскопия и микроанализ (д.т.н А.И. Сапрыкин – 2 ч.)

5.1. Устройство сканирующего микроскопа: электронные пушки, электронные линзы, детекторы сигналов.

5.2. Рассеяние электронов в твердых телах, вторичные электроны. Обратно рассеянные электроны. Рентгеновское излучение. Оже-электроны.

5.3. Формирование изображения в растровом электронном микроскопе. Методы обработки сигнала. Дефекты изображения. Каналирование электронов. Магнитный контраст, электрический (вольтовый) контраст.

5.4. Рентгено-электронный микроанализ. Анализ данных рентгеновского излучения. Факторы, влияющие на пространственное разрешение рентгеновского излучения. Количественный рентгено-электронный микроанализ.

Сравнение аналитических возможностей и области применения методов атомно-эмиссионного, атомно-абсорбционного, рентгенофлуоресцентного и масс-спектрометрического методов количественного химического анализа.

6. Элементный CHN-анализ (к.х.н. А.П. Зубарева - 2 ч.)

6.1. Определение галогенов и серы в органических соединениях.

Разложение проб в колбе, наполненной кислородом. Титrimетрические визуальные и физико-химические методы определения галогенов и серы после разложения веществ в колбе с кислородом.

6.2. Методы определения углерода, водорода, азота, серы.

6.3. CHN - элементные анализаторы. Схемы строения приборов. Реакционный блок. Методы и схемы разделения компонентов. Детекторы.

7. Методы рентгеноструктурного анализа (д.ф.-м.н. С.А. Громилов – 2 ч.)

7.1. Основы дифрактометрических методов. Принцип работы рентгеновской трубы и ее спектр. Уравнения Лауз, уравнение Брэгга-Вульфа, спектрометр Брэггов, ошибки измерений межплоскостных расстояний.

7.2. Кристаллографические характеристики, 7 сингоний, индексы кристаллографических плоскостей, квадратичная форма, две формы записи уравнения Брэгга-Вульфа.

7.3. Дискретность дифракционной картины. Условие образования дифракционного конуса. Лаузограмма. Виды дифракционных картин. Устройство монокристального дифрактометра. Основные типы дифрактометров для исследования поликристаллов.

7.4. Метод Дебая-Шеррера.

8. Методы рентгенофазового анализа (д.ф.-м.н. С.А. Громилов – 2 ч.)

8.1. Получение основных рентгенографических характеристик. Проведение рентгенофазового анализа. Индицирование дифрактограммы. Определение параметров элементарной ячейки. Уточнение параметров элементарной ячейки.

8.2. Основные задачи, решаемые с помощью рентгенодифрактометрических методов. Построение теоретической дифрактограммы. Полнопрофильное уточнение.

8.3. Количественный рентгенофазовый анализ.

8.4. Рентгеноструктурный анализ монокристаллов.

9. ИК и КР-спектрометрия (д.х.н. Б.А. Колесов -2 ч.)

9.1. Области применения ИК-спектроскопии. Природа колебательных спектров. Нормальные колебания молекул. Симметрия нормальных колебаний. Законы поглощения.

9.2. Принцип действия ИК фурье-спектрометров. Качественный и количественный анализ по ИК-спектрам. Характеристичность частот в колебательных спектрах.

9.3. Техника подготовки образцов.

9.4. Рамановское (комбинационное) рассеяние. Классическая теория неупругого рассеяния света на колебаниях молекул и кристаллов. Квантовая теория рассеяния света. Стоково и анти-Стоково рассеяние.

9.5. Колебания двухатомных молекул. Классическое и квантовое описание гармонического осциллятора. Нулевые колебания, их амплитуда. Вращение двухатомных молекул, частота вращения.

9.6. Колебания многоатомных молекул и колебания кристаллов. Нормальные колебания молекул, частота и форма колебаний. Фононы в кристаллах.

9.7. Техника спектроскопии КР. Основные компоненты и типы Раман-спектрометров. Регистрация поляризованных спектров кристаллов.

10. Термогравиметрический анализ (к.х.н. П.Е. Плюснин – 2 ч.)

10.1. Методики термического анализа при линейном нагреве вещества (температурная кривая, дифференциальный термический анализ, термогравиметрия, дифференциальная термогравиметрия, сканирующая калориметрия, термомеханический анализ).

10.2. ДТА, классическая и сканирующая калориметрия; определение тепловых эффектов и теплоемкости. Информативность методов термического анализа.

10.3. Экспериментальные методики (ТГ, ДТГ, ДТА, ДСК). Постановка эксперимента при изучении кинетики термического разложения.

11. ЯМР-спектроскопия (д.ф.-м.н. С.Г. Козлова - 2 ч.)

11.1. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. Условие ядерного магнитного резонанса. Заселенность уровней энергии, насыщение, релаксационные процессы и ширина сигнала.

11.2. Химический сдвиг. Константа экранирования ядра. Спин-спиновое расщепление в спектрах ЯМР.

11.3. Диполь-дипольные взаимодействия. Двух-, трех- и n-спиновые системы. Квадрупольные взаимодействия. Первый и второй порядок теории возмущения.

11.4. Анализ структурных свойств на основе метода ЯМР. Молекулярная подвижность.

11.5. ЯМР-спектрометрия. Современные методы и приборы ЯМР-спектрометры. Подготовка образцов.

12. ЭПР-спектрометрия (д.ф.-м.н. В.А. Надолинный – 2 ч.)

12.1. История открытия электронного парамагнитного резонанса. Теория магнитного резонанса Типы взаимодействий, которые необходимо учитывать при расчетах спектров ЭПР. Эффект Зеемана. Сверхтонкое взаимодействие. Диполь-дипольное взаимодействие. Расщепление уровней в кристаллическом поле. Обменное взаимодействие.

12.2. Устройство ЭПР спектрометров. Типы ЭПР спектрометров. Чувствительность метода ЭПР.

12.3. Форма линий спектров ЭПР: форма линии Лоренца, форма линии Гаусса, форма линии Дайсона. Времена релаксации. Расчет концентрации парамагнитных центров. Расчет g-фактора.

12.4. Примеры парамагнитных состояний наиболее часто встречающихся в химии. Комплексные соединения переходных металлов. Кластеры. Стабильные радикалы.

12.5. Приемы, используемые для исследования диамагнитных структур. Спиновые зонды. Спиновые ловушки - регистрация короткоживущих радикальных состояний. Фотолиз.

12.6. Требования к образцам для исследования методом ЭПР. Растворы, порошки, кристаллы. Информация, которую можно извлечь для каждого типа образца.

12.7. Программы для обработки и моделирования спектров ЭПР.

13. Фотолюминесцентная спектроскопия (к.ф.-м.н. А.С. Березин – 2 ч.)

13.1. Геометрическая и волновая оптика. Квантовая оптика. Диаграмма Яблонского.

13.2. Люминесценция. Основные понятия фотолюминесценции. Выход, длительность, поляризация люминесценции.

13.3. Процессы переноса энергии. Перенос энергии по Фёрстеру и по Декстеру. Диполь-дипольные взаимодействия. Двух-, трех- и n-уровневые системы.

13.4. Анализ спектров люминесценции.

13.5. Современные методы люминесценции и приборы. Подготовка образцов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методическое пособие по курсу «Инструментальные методы исследования веществ и материалов». Для аспирантов ИНХ СО РАН. 2018. 45 с.
2. Аналитическая химия. Новый справочник химика и технолога: в 3 т. СПб.: АНО НПО «Мир и Семья»; АНО НПО «Профессионал», 2004. Т. 3.
3. Ищенко. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Учебник для ВУЗа 2 томах, 2020.
4. Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.Н. Фадеева и др. Основы аналитической химии: учебник для ВУЗов, в 2 кн./под ред. Ю.А. Золотова. М.: Высшая школа. 1999.
5. Х.И. Зильберштейн. Спектральный анализ чистых веществ. Санкт-Петербург: Химия. 1994.
6. Сапрыкин А.И. Методы рентгеноспектрального анализа: Учебное пособие. Новосибирск: НГУ. 2011.
5. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.
7. Громилов С.А. Введение в рентгенографию поликристаллов. Учеб.-метод. пособие. Новосибирск: НГУ, 2009.
8. Громилов С.А., Куратьева Н.В., Шубин Ю.В. Рентгенография кристаллов. Учеб.-метод. пособие. Новосибирск: ИНХ СО РАН, 2015.
9. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Москва: Эдиториал УРСС. 2001.
10. Колесов Б.А. Раман-спектроскопия в неорганической химии и минералогии. Новосибирск: СО РАН. 2009.
11. К.Накамото, ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. Москва: Мир. 1991.
12. Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фио-ри Ч., Лифшин Э. Растворная электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: В 2-х книгах. М.: Мир, 1984.
14. Уэндландт У. Термические методы анализа. Изд. Мир. М.: 1978.
15. Шестак Я. Теория термического анализа. Изд. Мир. М.: 1987.
16. Абрагам А. Ядерный магнетизм. М.: ИЛ, 1963.
17. Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М.: Мир, 1981.
18. Верти Дж., Болтон Дж. Теория и практические приложения ЭПР. М.: Мир. 1975.
19. Пул Ч. Техника ЭПР спектроскопии. М.: Мир. 1970.
20. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М.: Мир. 1972.
21. Степанов Б. И, Грибковский В. П. Введение в теорию люминесценции. М.: ИАН СССР. 1963.

Программу разработал
профессор, д.т.н.

А.И. Сапрыкин